科学分析支援センター 外部依頼分析料金表

※ 受入の可否を含め、試料の状態や詳細な測定内容などについて、必ず担当者と事前の打ち合わせが必要です。 測定内容によっては、別途や折判全が必要になる場合もあります。

No.	装置名	分析項目	測定単位	料金(円)	備考
		溶液 (¹ H, ¹³ C) 1次元	1試料1核種	11,000	
1		溶液(多核) 1次元	1試料1核種	11,000	
	核磁気共鳴装置	溶液 (¹ H· ¹ H, ¹³ C· ¹ H) 2次元	1試料1測定	16,500	
	(NMR)	高感度測定 溶液 (¹ H, ¹³ C, ¹⁵ N, ³¹ P のみ) 1次元	1試料1核種	22,000	
		高感度測定 溶液 (¹ H・ ¹ H, ¹³ C・ ¹ H) 2次元	1試料1測定	27,500	
		■	1試料1核種	22,000	
	電子常磁性共鳴装置	基本測定(液体・固体、室温)	1試料	11,000	
2	(EPR)	応用測定(液体・固体、低温)	1試料	22,000	
	質量分析装置 (MS)	Sector-MS (EI / FAB)	1試料	13,200	
		Sector-MS (EI / FAB)(高分解能測定)	1試料	27,500	
3		MALDI-TOF/MS			
			1試料	13,200	
		ESI-TOF/MS	1試料	16,500	
	分光分析装置	赤外分光(FT-IR)(透過、反射、ATR)	1試料1測定	11,000	
4		顕微赤外分光(Micro FT-IR)(透過、反射、ATR)	1試料1測定	22,000	
		顕微レーザーラマン分光 	1試料1測定	22,000	
		可視紫外近赤外分光	1試料1測定	11,000	
5	誘導結合プラズマ発光分析装置 (ICP-AES)	定性	1試料	16,500	
	(IOF-MES)	 基本測定(溶液、固体(薄膜、粉末など))	1試料	11,000	
6	小型蛍光寿命測定装置	低温測定(液体のみ)	1試料	22.000	
,		時間分解スペクトル(溶液、固体(薄膜、粉末など))	1試料	22,000	
_	ZETA電位·粒径·分子量測定装置	ZETA電位測定	1試料	22,000	
7		1	1試料	11,000	
		分子量測定	1試料	22,000	
8	蛍光X線分析装置 (XRF)	全元素測定	1試料	11,000	
	粉末(多結晶)X線回折装置 (XRD)	広角測定(室温)	1試料	11,000	
			1試料1温度測定ごと	22,000	
9		 広角測定(中低温)(-180°C~300°C)	1試料1温度測定ごと	33,000	
		薄膜測定(二次元検出器)	1試料	22,000	
		小角散乱(二次元検出器)	1試料	22,000	
10	単結晶X線回折装置 (SC-XRD) 走查型電子顕微鏡 (SEM)	基本測定(室温)	1試料	55,000	
		基本測定(低温)(-80℃~室温)	1試料	66,000	
		予備測定	1試料	11,000	
		表面観察(基本)	1試料	11,000	
		表面観察(凍結)(-160℃~室温)	1試料	22,000	
		表面観察(高分解能)	1試料	16,500	
11		X線元素分析(EDX)(スペクトル)	1試料1視野ごと	11,000	表面観察(基本、凍結)に付加
•		X線元素分析(EDX)(多点、ライン、マッピング)	1試料1視野ごと	22,000	表面観察(基本、凍結)に付加
		カーボンコート	1コート	11,000	試料数はチャンバー内に導入可能数ま
		オスミウムコート	1コート	11,000	試料数はチャンバー内に導入可能数ま
		高圧凍結試料作製	1試料	22,000	
12	透過型電子顕微鏡	明視野像観察(ボトムCCDカメラ)	1試料	33,000	
12	(TEM)	ウェルエド	1 0447	33,000	
13	走査型プローブ顕微鏡 (SPM)	原子間力顕微鏡(AFM)観察	1試料	11,000	
14	表面形状解析レーザー顕微鏡	基本測定(データ取得)	1試料(5視野まで)	11,000	撮影枚数超過:11,000円/5視野
		取得データ解析	1試料	11,000	
15	按師名測字柱學			,,,,,	
15	接触角測定装置	基本測定	1試料	11,000	
16	共焦点レーザー顕微鏡 (CLSM)	XY画像取得	1試料	11,000	
		XYZ画像取得	1試料	33,000	
17	X線光電子分光装置 (XPS)	サーベイ(ワイド)スキャン	1試料1測定	11,000	
		ナロースキャン	1試料1測定1元素ごと	11,000	
		イメージング	1試料1測定1元素ごと	11,000	
		深さ方向分析(Arモノマーイオン)	エッチング 1層ごと	2,200	測定に付加
		深さ方向分析(Arクラスターイオン)	エッチング1層ごと	5,500	測定に付加
		示差走査熱量測定(DSC)(-150°C~500°C)	1試料	22,000	
18	熱分析装置	示差熱重量測定(TG-DTA)(室温~1500℃)	1試料	11,000	
		 	1試料	22,000	 TG測定に付加
					「つめ」た「一門」加
19	有機微量元素分析	C, H, N測定(C, H, N, Oのみを含む化合物)	1試料	3,300	
		C, H, N測定(F以外の元素を含む化合物)	1試料	5,500	
		C, H, N測定(Fを含む化合物)	1試料	8,800	
	I	C, H, N, S測定	1試料	8,800	

[※] 料金には標準的な消耗品費及び消費税(10%)を含みます。

[※] 埼玉大学産学官連携協議会会員企業は、料金を半額と致します。